

IEC 62321シリーズ収録規格一覧

一般財団法人日本規格協会

規格番号	タ イ ト ル	邦訳種類
IEC 62321-1 Ed. 1.0:2013 (b)	電気・電子機器中における特定物質の定量－第1部：手引及び概要	対訳
IEC 62321-2 Ed. 1.0:2013 (b)	電気・電子機器中における特定物質の定量－第2部：分解，分離及び機械的試料調製	対訳
IEC 62321-3-1 Ed. 1.0:2013 (b)	電気・電子機器中における特定物質の定量－第3-1部：スクリーニングー蛍光X線分光法による鉛，水銀，カドミウム，総クロム及び総臭素	対訳
IEC 62321-3-2 Ed. 2.0:2020 (b)	電気・電子機器中における特定物質の定量－第3-2部：スクリーニングー燃焼イオンクロマトグラフィ（C-IC）によるポリマー及び電子機器内のフッ素、臭素、塩素	対訳
IEC 62321-3-3 Ed. 1.0:2021 (b)	電気・電子機器中における特定物質の定量－第3-3部：スクリーニングー熱分解装置/熱脱着装置を使用したガスクロマトグラフィ質量分析法(Py/TD-GC-MS)による高分子中のポリ臭化ビフェニル，ポリ臭化ジフェニルエーテル及びフタル酸エステル	対訳
IEC 62321-3-4 Ed. 1.0:2023 (b)	電気・電子機器中における特定物質の定量－第3-4部：スクリーニングー紫外線検出器付き高速液体クロマトグラフィ(HPLC-UV)，薄層クロマトグラフィ(TLC)及び昇温脱離質量分析法(TD-MS)による電気・電子機器の高分子中のフタル酸エステル	対訳
IEC 62321-4 Ed. 1.0:2013 (b)	電気・電子機器中における特定物質の定量－第4部：CV-AAS，CV-AFS，ICP-OES及びICP-MSによる高分子材料，金属及び電子装置中の水銀	対訳
IEC 62321-5 Ed. 1.0:2013 (b)	電気・電子機器中における特定物質の定量－第5部：AAS，AFS，ICP-OES及びICP-MSによる高分子材料及び電子装置中のカドミウム，鉛及びクロム並びに金属中のカドミウム及び鉛	対訳
IEC 62321-6 Ed. 1.0:2015 (b)	電気・電子機器中における特定物質の定量－第6部：ガスクロマトグラフィ-質量分析(GC-MS)による高分子材料中のポリ臭化ビフェニル及びポリ臭化ジフェニルエーテル	対訳
IEC 62321-7-1 Ed. 1.0:2015 (b)	電気・電子機器中における特定物質の定量－第7-1部：六価クロムー比色法による金属の無色又は着色防食被膜中の六価クロム(Cr(VI))の存在	対訳
IEC 62321-7-2 Ed. 1.0:2017 (b)	電気・電子機器中における特定物質の定量－第7-2部：六価クロムー比色法によるポリマー及び電子機器中の六価クロム(Cr(VI))の定量	対訳
IEC 62321-8 Ed. 1.0:2017 (b)	電気・電子機器中における特定物質の定量－第8部：ガスクロマトグラフィー質量分析法（GC-MS）、熱分解装置/加熱脱着装置（Py-TD-GC-MS）を使用するガスクロマトグラフィー質量分析法によるポリマー中のフタル酸エステル類	対訳
IEC 62321-9 Ed. 1.0:2021 (b)	電気・電子機器中における特定物質の定量－第9部：ガスクロマトグラフィ-質量分析(GC-MS)による高分子中のヘキサブロモシクロデカン	対訳
IEC 62321-10 Ed. 1.0:2020 (b)	電気・電子機器中における特定物質の定量－第10部：ガスクロマトグラフィ質量分析（GC-MS）によるポリマー及び電子機器の多環芳香族炭化水素（PAH）	対訳

シリーズ規格集の価格は、収録規格を個別にお買い求めになるより割安となっております。
収録規格については、最新版でない場合もありますのでご注意願います。
原本の最新版は IEC検索でご確認いただけます。